# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.



(11)Publication number:

05-087507

(43)Date of publication of application: 06.04.1993

(51)Int.CI.

G01B 7/00 G01B 21/20

(21)Application number: 03-251652

.....

(22)Date of filing:

30.09.1991

(71)Applicant: NIKON CORP

(72)Inventor: FUJITA YOSHIYUKI

OYA KIYOSHI

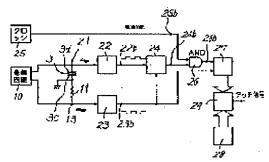
**TSUBURAYA NORIO** 

#### (54) TOUCH PROBE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a touch probe which does not have any directionality in measurement force, is in simple configuration, and can detect contact sensitively.

CONSTITUTION: When a feeler which is in ultrasonic vibration in resonance state by a piezoelectric element 3 contacts an object to be measured, the resonance state is disturbed and a phase difference between a current and a voltage between electrodes 3c and 3d of the piezoelectric element 3 changes. AND operation of a pulse with a phase difference when the feeler contacts an object to be contacted as a pulse width and an output of a clock oscillator 25 is performed by an AND circuit 26. A value which is obtained by counting an output of the AND circuit using a counter 27 is compared with a setting value which is set by a latch 28 and then a touch signal is output from a comparator 29 when a measurement value exceeds the setting value.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

21.02.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2884846

[Date of registration]

12.02.1999

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998.2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

### 特開平5-87507

(43)公開日 平成5年(1993)4月6日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 1 B 7/00

S 7355-2F

Z 7355-2F

21/20

101 P 7617-2F

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平3-251652

(22)出願日

平成3年(1991)9月30日

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 藤田 義之

神奈川県横浜市栄区長尾台町471番地 株

式会社ニコン横浜製作所内

(72)発明者 大家 清

神奈川県横浜市栄区長尾台町471番地 株

式会社ニコン横浜製作所内

(72)発明者 圓谷 寬夫

神奈川県横浜市栄区長尾台町471番地 株

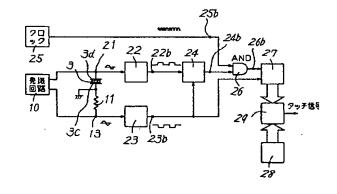
式会社ニコン横浜製作所内

#### (54) 【発明の名称 】 タッチプローブ

#### (57) 【要約】

【目的】 測定力に方向性がなく、かつ簡単な構成で敏感に接触を検出できるタッチプローブを提供する。

【構成】 圧電索子3によって共振状態で超音波振動しているフィーラーが被測定物に接触すると、共振状態が乱れ、圧電索子3の電極3c、3d間の電流と電圧との位相差が変化する。フィーラーが被接触物に接触したときの位相差をパルス幅とするパルスとクロック発振器25の出力とのANDをAND回路26でとる。AND回路の出力をカウンター27で計数した値と、ラッチ28に設定した設定値とを比較し、測定値が設定値を越えたときコンパレータ29よりタッチ信号を出力する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被測定物に接触させるためのフィーラーと、

前記フィーラーを保持する保持部材と、

前記フィーラーを超音波振動させるために前記保持部材 に装着した圧電素子と、

前記圧電素子の電極間に高周波電気信号を入力して、前 記フィーラーと前記保持部材とを共振状態で超音波振動 させる発振手段と、

前記電極間に流れる電流と前記電極間の電圧との位相差 を測定する位相差測定手段と、

前記フィーラーの共振状態において基準となる位相差を 設定値として保持する記憶手段と、

前記位相差測定手段で測定された位相差と前記記憶手段 に保持された設定値とを比較し、不一致の場合にはタッ チ信号を出力する位相差比較手段と、を有することを特 徴とするタッチプローブ。

【請求項2】 前記設定値は前記発振手段の出力する高 周波電気信号の周波数を変化させたときに得られる位相 差の極小値であることを特徴とする請求項1記載のタッ チプローブ。

【請求項3】 前記設定値は前記発振手段の出力する高 周波電気信号の周波数を変化させたときに得られる位相 差の極小値より若干大きい値であることを特徴とする請 求項1記載のタッチプローブ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は接触検知用のプローブすなわちタッチプローブに関し、特に三次元測定機に用いるに好適のものである。

#### [0002]

【従来技術】三次元測定機においては基台上に置かれた 被測定物にプローブを接触させ、接触点を三次元的に検 知することによって複雑な形状をした被測定物の立体測 定を行っている。このとき接触点の検知に誤差があると 形状測定の誤差となる。この種の測定機で用いられるタ ッチプローブは、フィーラーを保持する基台に設けた三 本のピンを、三組のV字型支承部に弾圧し、これらのピ ンと支承部とでは電気接点を形成して閉回路を構成し、 フィーラーが被測定物に接触して偏位すると、この接点 が開いてタッチ信号を出力する構造であった。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記の如き従来の技術においては、フィーラーを保持する基台の三本のピンはバネによってV字型支承部に弾圧されているため、接点を開くにはパネに抗してピンを持ち上げなければならず、測定力を小さくすることが難しいという問題点があった。

【〇〇〇4】また、接点が三箇所であるため測定力に方 向性があり、補正困難な誤差を生じる問題もあった。本

発明はこの様な従来の問題点に鑑みてなされたもので、 その目的とするところは、測定力に方向性がなく、かつ 簡単な構成で敏感に接触を検出できるタッチプローブを 提供することにある。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】上記課題の解決の為に本 発明のタッチプローブは、被測定物に接触させるための フィーラー1cと、前記フィーラー1cを保持する保持 部材1a、1dと、前記フィーラー1cを超音波振動さ せるために前記保持部材1a、1dに装着した圧電素子 3a、3b、3と、前記圧電素子3a、3b、3の電極 3 c と 3 d との間に髙周波電気信号を印加して前記フィ ーラー1cと前記保持部材1a、1dとを共振状態で超 音波振動させる発振手段10、50と、前記電極3c、 3 d間に流れる電流と前記電極3 c、3 d間の電圧との 位相差を測定する位相差測定手段22、23、24、2 5、26、27と、前記フィーラー1cの共振状態にお いて基準となる位相差を設定値として保持する記憶手段 28と、前記位相差測定手段22、23、24、25、 26、27で測定された位相差と前記記憶手段28に保 持された設定値とを比較し、不一致の場合にはタッチ信 号を出力する位相差比較手段29、34と、を有する。

### [0006]

【作用】本発明においては、共振状態で超音波振動しているフィーラーが被測定物に接触すると、共振状態が乱れ、圧電素子の電極間に流れる電流と電極間の電圧との位相差に変化が生じる。この変化の検出は、フィーラーが被測定物に接触する前の共振状態での位相差を設定値として設定しておき、接触したときの位相差を設定値と比較して行う。この比較は位相差をパルスでカウントして行うので、フィーラー先端の接触を非常に敏感に、かつ正確に検出できる。また、フィーラーの先端が被測定物にどの方向から接触しても、振動は妨げられ位相差に変化が生じるので、測定力に方向性を生じない。

#### [0007]

【実施例】以下図面に基づいて、本発明の実施例を詳細に説明する。図1は本発明における一実施例の機械構造部分を示す斜視図で、図4は図1の縦断面図である。保持部材1aと、保持部材1aの下端面に接続されたフィラー1cと、保持部材1aの上端面に配設された圧電素子3a、3b及び電極3c、3d、3eを保持部材1aに固定する保持部材1d及び保持部材1dを保持部材1aに固定するねじ1eと、から振動ホーンを形成する。フランジ1bは支持部材2にねじで固定プローブな体または図示されないプローブ本体または預型のもので、圧電素子3aが電極3c、3dの間に挟まれていた理案子3bが電極3c、3eの間に挟まれてい

る。図5に明瞭に示すように、共通電極3cと電極3dとの間には高周波電源50が接続されて、電極3dと電極3eは短絡されている。圧電素子は図5のように分極しており、その結果、振動ホーン1は軸方向に超音波振動する。このとき、高周波電源50が電極3c、3d間及び電極3c、3e間に印加する周波数は振動ホーン1の機械的共振周波数にほぼ等しい周波数である。また、保持部材1a、1d、圧電素子3a、3b及び電極3c、3d、3eの外径は大きくなっており、振動ホーン1を構成している物質中の縦波の音速をC、振動ホーン1を構成している物質中の縦波の音速をC、振動ホーン1の機械的共振周波数をf、n=0、1、2、3、・・・・・、m=0、1、2、3、・・・・とすると、図6(a)に示したように大径部分の長さしと、小径部分の長さしは、

L=C (1+2n) /4 f, I=C (1+2m) /4 f

で決定される。

【0008】例えば振動ホーン1の材質を鉄鋼材とする と、鉄鋼材を伝わる縦波の音速はC=5200m/sで あり、n=0、m=1、f=100kHzとすると、L= 13mm、I=39mmとなる。図6(b)はこのときの振 動ホーン1の振動モードの状態を示したもので、振動の 振幅がほぼ〇である部分にフランジ1bが位置するよう に大径部分の長さしと小径部分の長さしを決定し、この 位置に設けたフランジ16で振動ホーン1を支持部材2 に固定する。この様にして振動ホーン1の固定が振動に 与える影響を極力少なくする。この振動状態では、振動 ホーン1のフィーラー1cの先端の振幅が最大であるた め、この部分が接触すると振動が著しく妨げられる。振 動が妨げられると振動ホーン1全体の共振周波数が微少 に変化する。その結果、電極3 c、3 d間に流れる電流 と電極3 c、3 d間の電圧との位相差に変化が生じる。 すなわち、圧電素子3 a、3 bを用いた振動系の等価回 路は図2のように、コイルLm、コンデンサCm、抵抗 Rm が直列に接続したものにコンデンサCd が並列につ ながった形で表すことができる。共振点ではLmとCm は直列共振しキャンセルされて図3のような回路にな り、振動素子のインピーダンスはZは、

 $1/Z = j \omega C_d + 1/R_m$ 

と表すことができる。ここで $\omega$ は振動の角速度である。【0009】 $R_m$  は振動の妨げ等の機械的な負荷が増大すると大きくなるという性質を持つ。圧電素子3a、3bの電極3c、3d間に印加する電圧をEとすると、圧電素子3a、3bの電極3c、3d間に流れる電流は、i=E( $j\omega$ Cd +1/ $R_m$ )

となる。これは、電流 i と電圧 E との間に  $\theta$  = t a  $n^{-1}$  ( $\omega$  C d R m ) の位相差があることを表している。ここで抵抗 R m が増大すると位相差  $\theta$  も増大する。つまり、フィーラー 1 c が被測定物に接触すると、圧電素子 3

a、3bの電極3c、3d間に流れる電流と電極3c、3d間の電圧との位相差に変化が生じる。

【〇〇10】図7は本発明の実施例のブロック図であ る。ここでは、位相差測定回路は、簡単のため単層の圧 電索子3を用いた例で説明するが位相差測定に関して は、圧電索子を積層にした場合でも全く同じである。位 相差測定回路は、圧電素子3の電極3d側の接続点21 の電圧と抵抗11側の接続点13の電圧との位相差を監 視する。機械的共振周波数で振動ホーン1を超音波振動 させているとき、振動を妨げる力が働くと、圧電索子3 に流れる電流と圧電素子3間の電圧との位相差が変化す る。この変化は非常に敏感で、わずかな外力にも反応す る。さて、接続点21及び接続点13の出力波形は正弦 波形なので、波形整形回路22及び23で方形波に変換 し、それぞれをフリップフロップ24のクロックとクリ アーに入力する。すると、フリップフロップ24の出力 端子24bに現れる出力102(後述の図9参照)は圧 電素子3に流れる電流と圧電素子3間の電圧との位相差 をパルス幅としたパルスになる。フリップフロップ24 の出力とクロック発振器25の出力とがAND回路26 に入力される。AND回路26は、フリップフロップ2 4の出力102とクロック発振器25の出力103(後 述の図9参照)とのANDをとり、アップカウンター2 7に出力する。このカウンター27は、AND回路26 の出力パルスをカウントすると共に、リセット端子が波 形整形回路23に接続されており、電流出力のパルスの 立ち上がりでリセットされる。カウントされた値は、デ ジタルコンパレータ29によって、ラッチ回路28に記 憶された設定値と比較され、設定値を越えたときデジタ ルコンパレータ29よりタッチ信号が出力される。

【0011】図8は別の実施例のブロック図である。図7に示した位相差測定回路のアップカウンター27でのカウント値をD/Aコンパータ32によりアナログ変換した値と、ラッチ回路28に記憶されている設定値をD/Aコンパータ33によりアナログ変換した値とをアナログコンパレータ34で比較し、設定値を越えたときアナログコンパレータ34よりタッチ信号が出力される。なお、図8において図7と同機能の部材には同一符号を付して説明を省略する。

【0012】図9は、図7及び図8の各点の波形を示し、一部前述してあるが、信号100は図7及び図8の点22bにおけるもの、信号101は図7及び図8の点23bにおけるもの、信号102は図7及び図8の点24bにおけるもの、信号103は図7及び図8の点25bにおけるもの、信号104は図7及び図8の点26bにおけるものである。

【0013】さて、図7及び図8の回路においては、共 振状態の位相差は非共振状態の位相差に比べて小さく、 共振点で位相差は極小値となる。従って、圧電素子に入 力する周波数を変化させ、位相差が極小値となった点が 共振点である。このときのアップカウンター27のカウント値より若干大きい値をラッチ28への設定値とする。それは、回路の応答遅れ等により誤カウントが生じても、タッチ信号が出力されないようにするためである。

【 0 0 1 4 】 なお、この回路では、非共振状態での位相 差は約2 7 0 度、共振状態では 1 8 0 度前後である。 【 0 0 1 5 】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、圧電素子を用いてフィーラーを機械的共振周波数で超音波振動させながら被測定物に接触させ、そのときの振動状態の変化により生じる位相差の変化を検出して、フィーラーが接触したことを検知するようにしたものであるから、非常に高感度で、かつ測定力に方向性がないタッチプローブが得られる。また、位相差の測定値と設定値とを比較して位相差の変化の検出を行うので、構成が簡単であるという利点がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による実施例の機械構造部分の斜視図である。

【図2】圧電素子の等価回路図である。

【図3】共振時の圧電素子の等価回路図である。

【図4】図1の縦断面図である。

【図5】圧電素子の説明図である。

【図6】振動ホーンの振幅モードを表した図である。

【図7】図1の圧電素子に接続される、本発明の実施例の位相差測定回路を示すブロック図である。.

【図8】図1の圧電素子に接続される、本発明の別の実施例の位相差測定回路を示すブロック図である。

【図9】図7及び図8の各点における信号波形の説明図

である。

#### 【符号の説明】

振動ホーン

1 a 保持部材

1 b フランジ

1c フィーラー

1 d 保持部材

1 e ねじ

2 支持部材

3 圧電索子

3 a 圧電素子

3 b 圧電素子

3 c 電極

3 d 電極

3 e 電極

10 発振回路

11 抵抗

22 波形整形回路

23 波形整形回路

24 フリップフロップ

25 クロックゼネレータ

26 AND回路

27 アップカウンター

28 ラッチ回路

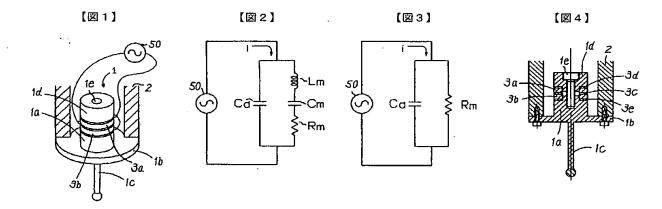
29 デジタルコンパレータ

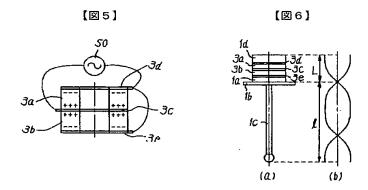
32 D/Aコンバータ

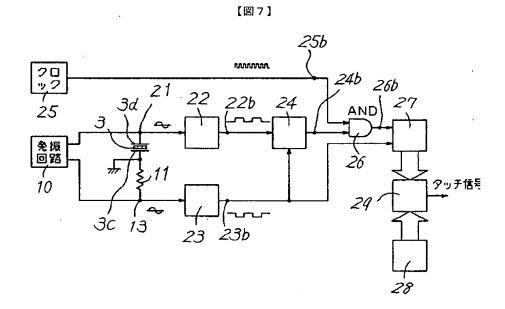
33 D/Aコンパータ

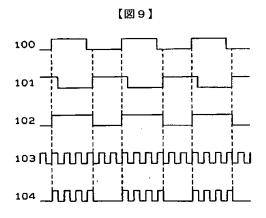
34 アナログコンパレータ

50 高周波電源









[図8]

